

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

УДК 621.317.080

Ш.-С. О. АБДУЛАЕВ, В. А. ВОЛКОВ, В. В. ПИЦЫК

(Новосибирск)

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТОЧНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В работе [1] рассмотрена задача оценивания требований к диагональным элементам корреляционной матрицы погрешностей измерений по заданным требованиям к точности определения координат подвижного объекта, характеризуемых вектором $Q = (Q_1, Q_2, \dots, Q_m)$. При этом для выбранного состава измеряемых величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ в зависимости от положения объекта в пространстве определяется вектор $\hat{X} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_r)$, удовлетворяющий условию

$$\Phi(\hat{X}) = \min_{X \in R} \Phi(X), \quad (1)$$

здесь компонентами x_1, x_2, \dots, x_r вектора X являются веса, обусловленные методом статистической обработки величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$; Φ — нелинейная функция, определенная как разность корреляционных матриц (2) в [1]; R — некоторое множество векторов X , для которых выполняется соотношение

$$\hat{F} \subseteq \overset{\circ}{F}, \quad (2)$$

где \hat{F} и $\overset{\circ}{F}$ — множество точек, принадлежащих соответствующим эллипсоидам ($\hat{\mathcal{F}}$ и $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$) рассеяния погрешностей определения вектора Q с уравнениями поверхности $\hat{\mathcal{F}} = \{g: g^T \hat{K}^{-1} g \leq 1\}$ и $\overset{\circ}{\mathcal{F}} = \{g: g^T \overset{\circ}{K}^{-1} g \leq 1\}$, где $g = (g_1, g_2, \dots, g_m)^T$ — текущий вектор, описывающий поверхность эллипсоида рассеяния; $\hat{K} = \|\hat{K}_{ij}\|_{i,j=1}^m$ — корреляционная матрица погрешностей определения вектора Q , реализуемая по результатам измерений величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$; $\overset{\circ}{K} = \|\overset{\circ}{K}_{ij}\|_{i,j=1}^m$ — заданная корреляционная матрица погрешностей определения вектора Q .

Заметим, что поскольку координаты Q_1, Q_2, \dots, Q_m , как и величины $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, являются функциями времени, вектор \hat{X} при решении задачи (1) — (2) также оказывается зависящим от времени.

Для практики более важное значение имеет другая задача, когда координаты Q_1, Q_2, \dots, Q_m определяются путем статистической обработки результатов дискретных измерений величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ на некотором интервале времени $[t_n, t_k]$. При этом статистическое усреднение полученных результатов измерений позволяет в общем случае снизить требования к точности измерений величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. Уровень

снижения требований зависит, с одной стороны, от объема выборки и, с другой — от метода статистической обработки.

Ниже рассматривается задача оценки требований к точности измерений величин $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ по заданным требованиям к точности определения координат Q_1, Q_2, \dots, Q_m при следующих предположениях:

величины $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ измеряются в дискретные моменты t_{hv} , а результаты обработки выдаются в момент t , где $h=1, 2, \dots, r$; $v=1, 2, \dots, n_h$ на интервале $[t_n, t_k]$;

координаты Q_1, Q_2, \dots, Q_m , являющиеся функциями времени, аппроксимируются полиномами

$$Q = A\tau,$$

где $A = \{a_{ij}\}$, $i=1, \dots, m$; $j=0, 1, \dots, s$; — матрица коэффициентов полиномов размерностью $m \times (s+1)$; s — заданная степень полиномов;

$$\tau = \begin{pmatrix} (t - t_0)^0 \\ (t - t_0)^1 \\ \vdots \\ (t - t_0)^s \end{pmatrix} \text{ — вектор-столбец; } t_0 \text{ — некоторый фиксированный момент времени;}$$

погрешности измерений величин α_l , $l=1, 2, \dots, r$, случайны, статистически независимы и имеют веса $x_l = 1/\sigma_{\alpha_l}^2$, $l=1, 2, \dots, r$;

результаты измерений на временном интервале $[t_n, t_k]$ сглаживаются по методу наименьших квадратов [2].

Ставится задача: определить такие значения \hat{x}_l , $l=1, 2, \dots, r$, при которых достигается наилучшее приближение матрицы \hat{K} к матрице $\overset{\circ}{K}$, минимизирующее функцию Φ .

В соответствии с [1] рассмотрим функцию $\Phi = |\hat{K}^{-1} - \overset{\circ}{K}^{-1}|^2$, которая нелинейна как относительно величин x_1, x_2, \dots, x_r , так и относительно времени $t \in [t_n, t_k]$, т. е. $\Phi = \Phi(X, t)$. Функция $\Phi = \Phi(X, t)$ зависит от характера движения объекта, длины интервала $[t_n, t_k]$, на котором производится аппроксимация, количества измерений на этом интервале и других параметров.

Поскольку в качестве критерия точности определения вектора Q в некоторой точке используется эллипсоид $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$, то при движении этой точки и связанного с ней эллипсоида на интервале $[t_n, t_k]$ образуется некоторая (в общем случае изогнутая) поверхность в виде «трубки». Аналогично этому при перемещении расчетного эллипсоида $\hat{\mathcal{F}}$ на том же временном интервале образуется другая «трубка». При движении вдоль траектории форма эллипсоида изменяется «трубка» представляет собой огибающую семейства этих эллипсоидов, расположенных на интервале $[t_n, t_k]$. При определении требований к точности измерений будем исходить из условия, что расчетная «трубка» должна располагаться полностью внутри заданной во всех точках интервала $[t_n, t_k]$. Однако аналитическое описание такого условия в явном виде очень сложно.

В связи с этим требования к точности измерений будем определять, основываясь на выполнении условий внутреннего расположения расчетной «трубки» относительно заданной только в граничных точках интервала $[t_n, t_k]$ (при необходимости задача может быть решена и в других точках внутри интервала $[t_n, t_k]$). Это позволит, с одной стороны, упростить решение задачи, а с другой — обеспечить экономию времени счета на ЭВМ.

Определим условия, при которых расчетная «трубка» находится полностью внутри заданной. Для этого преобразуем симметрическую

матрицу \hat{K}^{-1} к диагональному виду [3]

$$\Lambda = L^T \hat{K}^{-1} L, \quad (3)$$

где Λ — диагональная матрица порядка m с элементами λ_i ($i=1, 2, \dots, m$) на главной диагонали; L — ортогональная матрица порядка $m \times m$.

Далее пронормируем матрицу Λ по формуле

$$\Lambda B = E. \quad (4)$$

Здесь B — диагональная матрица с элементами $b_i = \lambda_i^{-1/2}, i=1, 2, \dots, m$, E — единичная матрица порядка m .

Для рассматриваемого случая корреляционная матрица \hat{K} имеет вид

$$\hat{K} = T P T^T, \quad (5)$$

где P — корреляционная матрица оценок коэффициентов полиномов (размерности $m(s+1) \times m(s+1)$), определяемая по формуле

$$P = \left[\sum_{h=1}^r \sum_{v=1}^{n_h} T_{hv}^T J_{hv}^T x_h J_{hv} T_{hv} \right]^{-1},$$

$$J_{hv} = \left(\frac{\partial \alpha_h}{\partial Q_1}, \frac{\partial \alpha_h}{\partial Q_2}, \dots, \frac{\partial \alpha_h}{\partial Q_m} \right)_v \quad (h=1, 2, \dots, r; v=1, 2, \dots, n_h)$$

— вектор-строка частных производных от h -й измеряемой величины в v момент времени на интервале $[t_n, t_k]$; T_{hv} — матрица размерности $m \times m(s+1)$ вида

$$T_{hv} = \left\| \begin{array}{cccc} (t_{hv} - t_0)^0, (t_{hv} - t_0)^1, \dots, (t_{hv} - t_0)^s & & & \\ & 0 & & (t_{hv} - t_0)^0, (t_{hv} - t_0)^1, \dots \\ & & 0 & \\ \dots, (t_{hv} - t_0)^s & & & \\ & & & (t_{hv} - t_0)^0, (t_{hv} - t_0)^1, \dots, (t_{hv} - t_0)^s \end{array} \right\| m \text{ строк,}$$

T — матрица размерности $m \times m(s+1)$, имеющая вид

$$T = \left\| \begin{array}{cccc} (t - t_0)^0, (t - t_0)^1, \dots, (t - t_0)^s & & & \\ & 0 & & (t - t_0)^0, (t - t_0)^1, \dots \\ & & 0 & \\ \dots, (t - t_0)^s & & & \\ & & & (t - t_0)^0, (t - t_0)^1, \dots, (t - t_0)^s \end{array} \right\| m \text{ строк.}$$

Производя преобразования (3) и (4) над матрицей \hat{K}^{-1} , получим

$$C = L^T \hat{K}^{-1} L; \quad L = B^T C B.$$

Далее приведем симметрическую матрицу L к диагональному виду

$$D = V^T L V,$$

где V — ортогональная матрица порядка m , определенная для матрицы L ; D — диагональная матрица с элементами d_i ($i=1, 2, \dots, m$) на главной диагонали. Тогда определяемое условие запишется в виде [1, 4]

$$\min_{1 \leq i \leq m} |d_i| \geq 1, \quad t \in [t_n, t_k], \quad (6)$$

в силу того что матрица \hat{K} , как следует из (5), зависит от t . Поскольку элементы d_i , ($i=1, 2, \dots, m$) являются функциями вектора X , т. е. $d_i = f_i(X)$, соотношения (6) определяют в неявной форме условия, накладываемые на вектор X , при которых выполняются требования внутреннего расположения расчетной «трубки» относительно заданной.

Введем обозначение

$$G_t(x) = \sum_{i=1}^m |d_i(x)| - 1.$$

Теперь задачу обоснования требований к точности расчета величин x_1, x_2, \dots, x_r на временном интервале $[t_n, t_k]$ сформулируем следующим образом:

Определить вектор $\hat{X} = (\hat{X}_1, \hat{X}_2, \dots, \hat{X}_r)$, удовлетворяющий равенству

$$\Phi(x, t) = \min_x \min_{t=t_n, t_k} \Phi(x, t), \quad t \in [t_n, t_k], \quad (7)$$

при ограничениях

$$G_t(x) \geq 0, \quad t \in [t_n, t_k]; \quad (8)$$

$$x_i \geq 0, \quad i=1, 2, \dots, r. \quad (9)$$

Как отмечено выше, задачу (7)–(9) будем решать для граничных точек интервала $[t_n, t_k]$, т. е. при $t=t_n, t_k$.

Применим алгоритм, реализующий, как и в [1], так называемый метод «внутренней точки» [5]. При этом задача сводится к следующей последовательности вспомогательных задач:

1. Определить вектор $X^* = (X_1^*, X_2^*, \dots, X_r^*)$ в точках $t=t_n, t_k$, являющийся решением задачи, описанной в [1]. В результате получим два вектора X_n^* и X_k^* .

2. Используя начальные точки x^* при $t=t_n, t_k$, определить вектор $\hat{X} = (\hat{X}_1, \hat{X}_2, \dots, \hat{X}_r)$, для которого

$$\hat{X}_i = \max_{n, k} (X_{ni}^*, X_{ki}^*), \quad i=1, 2, \dots, r. \quad (10)$$

3. Используя начальную точку \hat{x} , определить вектор $\hat{X} = (\hat{X}_1, \hat{X}_2, \dots, \hat{X}_r)$, удовлетворяющий равенству

$$\Phi(\hat{x}, t) = \min_x \min_{t=t_n, t_k} \Phi(x, t), \quad t = t_n, t_k, \quad (11)$$

при ограничениях (8), (9).

Из предложенной схемы следует, что решение задачи [1] в точках $t=t_n, t_k$ носит вспомогательный характер: точки x^* при $t=t_n, t_k$ используются как начальные при построении последовательности приближений к решению задачи (7)–(9). Такое приближение необходимо, так как с его использованием при решении задачи (10) находится «внутренняя точка», для которой выполняются неравенства (8) и (9).

Для решения задачи (11) применяется метод конфигураций с регулируемым шагом, подробное описание которого приведено в работе [6]. Суть этого метода состоит в следующем. Поиск экстремальной точки начинается из некоторой базовой точки, характеризуемой вектором \hat{X} . Придавая поочередно его компонентам приращения $\pm \Delta x_i$, $i=1, 2, \dots, r$, выбирается вектор \hat{X} , соответствующий точке, в которой значение функции $\Phi = \Phi(x, t)$ ближе к экстремуму. Для последующего цикла поиска выбирается новая базовая точка по правилу $x^{(k+1)} = x^{(k)} + 2(\hat{x} - \tilde{x}^{(k)})$. Это удваивает длину шага, если направление выбрано правильно.

Если изменение компонент вектора $x^{(k+1)}$ на $\pm \Delta x$ не дает приближения к экстремуму, процесс повторяется с уменьшенной вдвое длиной шага Δx . Поиск экстремальной точки прекращается при выполнении условия

$$|x^{(k+1)} - x^{(k)}| < \varepsilon.$$

Следует отметить, что скорость приближения к экстремуму для этого метода зависит от начальной точки x , начальной длины шага Δx и точности вычислений ε . Особенностью метода конфигураций является то, что с увеличением числа компонент вектора X количество вычислений растет линейно, а поиск экстремальной точки осуществляется вблизи границы области, ограниченной заданным и расчетными эллипсоидами.

Сочетание метода, описанного в [1], и метода конфигураций с регулируемым шагом [6] оказалось весьма успешным. В этом случае метод в [1] использовался как вспомогательный при получении начального приближения в области $G_i(x) \geq 0$ определения функции $\Phi = \Phi(x, t)$ для метода конфигураций. Такой подход позволил значительно сократить затраты машинного времени.

Рассмотрим пример. Пусть прямоугольные координаты x, y, z объекта определяются с помощью полиномов третьей степени путем статистической обработки результатов измерений расстояния (R) до объекта, угла места (ε) и азимута (β), полученных на интервале $[10, 20]$ с с дискретностью 1 с. Требуется вычислить среднеквадратические погрешности ($\sigma_R, \sigma_\varepsilon, \sigma_\beta$), постоянные на интервале $[10, 20]$ с, если требования к точности определения координат x, y, z заданы в виде диагональной матрицы

$$K = \begin{vmatrix} \sigma_x^2 & 0 \\ \sigma_y^2 & \\ 0 & \sigma_z^2 \end{vmatrix} \quad (\sigma_x^2 = 100, \sigma_y^2 = 100, \sigma_z^2 = 100),$$

элементы матрицы A коэффициентов полинома имеют значения

$$A = \begin{vmatrix} 9,3 \cdot 10^5, & -5,6 \cdot 10^3, & 1,0, & -0,02 \\ 2,8 \cdot 10^5, & -1,3 \cdot 10^3, & -3,0, & -0,01 \\ 3 \cdot 10^5, & -1,8 \cdot 10^3, & 0,12, & -0,01 \end{vmatrix},$$

а измерительное средство в системе x, y, z расположено в точке с координатами $x_0 = -1,4 \cdot 10^5, y_0 = 0, z_0 = -9,2 \cdot 10^4$. В результате решения задачи на основе применения описанного выше алгоритма получаем $\sigma_R = 10,3, \sigma_\varepsilon = 1,5 \cdot 10^{-5}, \sigma_\beta = 1,6 \cdot 10^{-6}$.

Время, необходимое для решения этого примера на ЭВМ типа М-220, составляет не более 5 с.

Авторы выражают глубокую благодарность В. И. Коробову за постоянное внимание и большую помощь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулаев Ш.-С. О., Волков В. А., Пицык В. В. Определение требований к точностным характеристикам измерительных средств сложной измерительной системы. — «Автометрия», 1976, № 5, с. 35—41.
2. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М., Физматгиз, 1958.
3. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М., «Наука», 1966.
4. Пароди М. Локализация характеристических чисел матриц и ее применения. М., Изд-во иностр. лит., 1960.
5. Фиакко А., Мак-Кармик Г. Нелинейное программирование. М., «Мир», 1972.
6. Уайлд Д. Методы поиска экстремума. Пер. с англ. А. Н. Кабалевского. М., «Наука», 1967.

Поступила в редакцию 27 сентября 1976 г.